

## Deutsche Akkreditierungsstelle

### Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-EP-11183-01-03 nach DIN EN ISO/IEC 17043:2010

**Gültig ab:** 06.05.2024

Ausstellungsdatum: 06.05.2024

Diese Urkundenanlage ist Bestandteil der Akkreditierungsurkunde D-EP-11183-01-00.

Inhaber der Teil-Akkreditierungsurkunde:

**IfEP GmbH Institut für Eignungsprüfung  
Daimlerstraße 8, 45770 Marl**

mit dem Standort

**IfEP GmbH Institut für Eignungsprüfung  
Daimlerstraße 8, 45770 Marl**

Der Eignungsprüfungsanbieter erfüllt die Anforderungen gemäß DIN EN ISO/IEC 17043:2010, um die in dieser Anlage aufgeführten Konformitätsbewertungstätigkeiten durchzuführen. Der Eignungsprüfungsanbieter erfüllt gegebenenfalls zusätzliche gesetzliche und normative Anforderungen, einschließlich solcher in relevanten sektoralen Programmen, sofern diese nachfolgend ausdrücklich bestätigt werden.

Die Anforderungen an das Managementsystem in der DIN EN ISO/IEC 17043 sind in einer für Eignungsprüfungsanbieter relevanten Sprache verfasst und stehen insgesamt in Übereinstimmung mit den Prinzipien der DIN EN ISO 9001.

*Diese Urkundenanlage gilt nur zusammen mit der schriftlich erteilten Urkunde und gibt den Stand zum Zeitpunkt des Ausstellungsdatums wieder. Der jeweils aktuelle Stand der gültigen und überwachten Akkreditierung ist der Datenbank akkreditierter Stellen der Deutschen Akkreditierungsstelle zu entnehmen ([www.dakks.de](http://www.dakks.de))*

**Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-EP-11183-01-03**

Eignungsprüfungen in den Bereichen:

**zerstörungsfreie Werkstoffprüfung (Ultraschallprüfung, Durchstrahlungsprüfung, magnetische Prüfung, Sichtprüfung, Farbeindringprüfung, Wirbelstromprüfung), Schwärzungsprüfung**

**Der Eignungsprüfungsanbieter führt eine aktuelle Liste der Eignungsprüfungen im akkreditierten Bereich.**

Prüfgebiet	Eignungsprüfungsgegenstand	Messgröße / Prüfparameter	Bezeichnung des EP-Programms*
Zerstörungsfreie Werkstoffprüfung	Metallproben/ Schweißnaht	Form und Lage von Ungänzen	Ultraschallprüfung: Zerstörungsfreie Prüfung (UT)
			Durchstrahlungsprüfung: Zerstörungsfreie Prüfung (RT)
			Magnetische Prüfung: Zerstörungsfreie Prüfung (MT)
			Sichtprüfung: Zerstörungsfreie Prüfung (VT)
			Farbeindringprüfung: Zerstörungsfreie Prüfung (PT)
			Wirbelstromprüfung: Zerstörungsfreie Prüfung (ET)
	Schwärzungsreihen	Optische Dichte	Optische Dichte

\* Beispiele

**Verwendete Abkürzungen:**

DIN	Deutsches Institut für Normung e. V.
EN	Europäische Norm
IEC	International Electrotechnical Commission
ISO	International Organization for Standardization